

III Congreso de Metrología METROCOL - 2016 MEDICIONES EN UN MUNDO DINAMICO

27 y 28 de Octubre de 2016 8:00 - 17:00

Lugar: Instituto Nacional de Metrología – INM Colombia Av. Carrera 50 No 26 - 55 Int. 2 Bogotá, D.C. - Colombia

ACTIVIDAD	TIEMPO	HORA	Fecha	TEMA	RESPONSABLE
Inscripción	00:30	08:00 - 08:30	2016-10-27	-----	Comité Organizador
Himno Nacional	00:05	08:30 - 08:35		-----	Moderador - Julieth Rey Riuz
Presentación	00:10	08:35 - 08:45		Apertura	Director General INM (e)
Presentación	00:10	08:45 - 08:55		Acciones y perspectivas del INM	Subdirector SIST Antonio Garcia
Presentación	00:10	08:55 - 09:05		Actividades 2016 de la RCM	Coordinación RCM César Parra
Presentación	00:40	09:05 - 09:45		Nueva metrologia y nuevas tecnologías - una mirada dinamica desde Europa	• INM Bélgica Jasmine Pétry
Coffee break	00:20	09:45 - 10:05			
PANEL 1: INNOVACION • Antonio Garcia (Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos)	01:00	10:05 - 11:05	2016-10-27	El papel de la metrologia en la Investigación, el Desarrollo y la Innovación en Brasil	Dr. Jorge Mario Campagnolo Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación (MCTI) de Brasil
	00:15	11:05 - 11:20	2016-10-27	Estado actual y perspectivas de la metrologia en I+D+i	• CDT de GAS - Henry Abril Blanco
	00:15	11:20 - 11:35			• CIDET - Ruben Cruz
	00:15	11:35 - 11:50			• TECNNA - Francisco Mejía Pardo
	00:15	11:50 - 12:05			• ICA2: Ricardo Buitrago Lozano
Tiempo total:	00:15	12:05 - 12:20			• Escuela Colombiana de Ingeniería -Luis Eduardo Rodríguez Cheu
02:30	00:15	12:20 - 12:35			PREGUNTAS
A L M U E R Z O	01:30	12:35 - 14:05			
PANEL 2: INDUSTRIA • Carolina Herrera (ANDI)	01:00	14:05 - 15:05	2016-10-27	Contribución de la metrologia al desarrollo y la innovación industrial en Mexico	Dr. Miguel Ramón Viliesid Alonso Dirección: Metrología Dimensional CENAM
	00:15	15:05 - 15:20		Estado actual y perspectivas del papel de la metrologia en la industria colombiana	• ANDI - Carolina Herrera
	00:15	15:20 - 15:35			Camilo Montes ANDI Regional Bogotá
	00:15	15:35 - 15:50			• COLANTA - Huber Quintero
	00:15	15:50 - 16:05			• INCOLBEST - David Mendez
	00:15	16:05 - 16:20			• INM - Alvaro Bermudez
Tiempo total:	00:15	16:20 - 16:35			• INM - Luis Alfredo Chavarro
02:30	00:15	16:35 - 16:50	PREGUNTAS	TODOS	
PANEL 3: QUIMICA • Ing Luis Alfredo Chavarro (Subdirector de Metrología Química y Biomedicina INM)	01:00	08:00 - 09:00	2016-10-28	Current status and prospects of metrological traceability in Chemistry and Biology laboratories in New Zealand.	Dra. Laly Samuel Is the current CITAC chair and the team leader for Metrology in Chemistry and Biology at Measurement Standards Laboratory (MSL) New Zealand
	00:15	09:00 - 09:15		• MOLLABS- Camilo Alemán	
	00:15	09:15 - 09:30		• ONUDI - Jairo Villamil	

III Congreso de Metrología METROCOL - 2016 MEDICIONES EN UN MUNDO DINAMICO

27 y 28 de Octubre de 2016 8:00 - 17:00

Lugar: Instituto Nacional de Metrología – INM Colombia Av. Carrera 50 No 26 - 55 Int. 2 Bogotá, D.C. - Colombia

ACTIVIDAD	TIEMPO	HORA	Fecha	TEMA	RESPONSABLE
				Metrología Química	
	00:15	09:30 - 09:45			• INMLCF - Nidia Mireya Perez Perez
Tiempo total:	00:15	09:45 - 10:00			• EXPERTQUIM - Maria del Pilar Barbosa
02:05	00:05	10:00 - 10:05		PREGUNTAS	TODOS
Coffee break	00:15	10:05 - 10:20			
PANEL 4: FISICA • Ing. Alvaro Bermudez (Subdirector de Metrología Física INM)	01:00	10:20 - 11:20		La metrología, un enfoque a la medida; La metrología como una herramienta en la investigación	Dr. Jorge Torres Director del Área de Fuerza y Presión, CENAM
	00:15	11:20 - 11:35			• ARMADA - Capitán de Navio HERNANDO ALBERTO PINTO AMAYA
	00:15	11:35 - 11:50			• PUJ - Juan Carlos Salcedo Reyes
	00:15	11:50 - 12:05	2016-10-28	La Metrología, punto de convergencia para el desarrollo	• INM Bélgica Jasmine Pétry
Tiempo total:	00:15	12:05 - 12:20			• FGN - Esteban Urrutia
	00:15	12:20 - 12:35			• SGC- Hector Mora
02:20	00:05	12:35 - 12:40			PREGUNTAS
A L M U E R Z O	01:15	12:40 - 13:55			
PANEL 5: ACADEMIA • Luis Camilo Jimenez Borrego (Mesa Sectorial de Metrología MSM)	01:00	13:55 - 14:55		Contribución de la Academia en el desarrollo de la Metrología en México	Dr. Erick Rosas Coordinador de Propiedad Intelectual Centro de Investigaciones en Óptica, CIO Mexico
	00:12	14:55 - 15:07			• Universidad Nacional de Colombia - Amanda Mora
	00:12	15:07 - 15:19	2016-10-28	La Academia y la Metrología, estado actual y perspectivas en: - Formación - Investigación - Prestación de servicios	• Pontificia Universidad Javeriana -Luis Camilo Jimenez Borrego
	00:12	15:19 - 15:31			• Universidad de Antioquia -Esperanza Arenas
	00:12	15:31 - 15:43			• Escuela Colombiana de Ingeniería -Luis Eduardo Rodríguez Cheu
Tiempo total:	00:12	15:43 - 15:55			• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA -Luis Cepeda
	00:12	15:55 - 16:07			• ITM - Andres Ramirez
02:17	00:05	16:07 - 16:12		PREGUNTAS	TODOS
Reconocimiento de los trabajos seleccionados por categoría	00:10	16:12 - 16:22	2016-10-28	Entrega de reconocimientos	Comité Científico y Evaluador
Ponencia Trabajo reconocido como primer lugar	00:20	16:22 - 16:42	2016-10-28	PRESENTACION	Ing. Cesar Augusto Parra Greco Coordinador Comité Científico
RENDICION DE CUENTAS	00:50	16:42 - 17:32	2016-10-28	RENDICION DE CUENTAS	Ing. Carlos Porras - Director General INM
Cierre	00:10	17:32 - 17:42	2016-10-28	Conclusiones y Recomendaciones	Ing. Carlos Porras - Director General INM
Coctel y Visita a los Posters	00:30	17:42 - 18:12	2016-10-28	Coctel	Todos